PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-260230

(43) Date of publication of application: 13.09.2002

(51)Int.Cl.

G11B 7/0045

G11B 7/125

(21)Application number: 2001-058866

(71)Applicant: YAMAHA CORP

(22)Date of filing:

02.03.2001

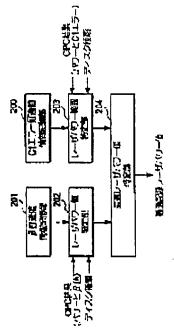
(72)Inventor: MATSUMOTO KEIJI

(54) METHOD FOR DECIDING OPTICAL DISK RECORDING LASER POWER AND OPTICAL DISK RECORDING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the occurrence of a recording error independent of the differences among recording optical disk products.

SOLUTION: Before a performance recording to the optical disk is carried out, a test recording is made, and the relation among a recording laser power value, a β value and a C1 error value is found based on the test result. Then, a laser power value specifying part 202 specifies the recording laser power value based on the relation among a preferred β value stored in a preferred β value information storage part 201, a power value and the β value. A laser power range specifying part 203 specifies a range which the recording laser power value can have based on the relation among a preferred C1 error value stored in a preferred C1 error value information storage part 200, the power value and the C1 error value. An optimal laser power value determining part 204 determines an optimal recording power based on the specified power value and the specified range.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開晉号 特開2002-260230 (P2002-260230A)

(43)公開日 平成14年9月13日(2002.9.13)

(51) Int.Cl.'

識別記号

F I

テーマコート"(参考)

G11B 7/0045 7/125 G11B 7/0045

B 5D090

7/125

C 5D119

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 21 頁)

(21)出廣番号

特服2001-58866(P2001-58866)

(22)出臟日

平成13年3月2日(2001.3.2)

(71)出廣入 000004075

ヤマハ株式会社

静岡県孤松市中沢町10番1号

(72) 発明者 松本 皇史

静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式

会社内

(74)代理人 100098084

弁理士 川▲崎▼ 研二

Fターム(参考) 5D090 AA01 BB03 BB04 CC01 CC05

DD03 D006 EE01 HH01 JJ12

KK03

5D119 AA23 AA24 BA01 DA01 DA09

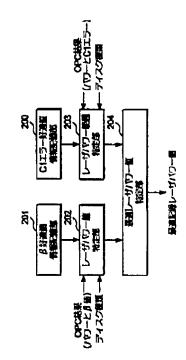
HA19 HA45

(54) 【発明の名称】 光ディスク記録レーザパワー決定方法および光ディスク記録装置

(57)【要約】

【課題】 記録する光ディスクの製品の個体差に関わらず、記録エラーの発生を低減する。

【解決手段】 光ディスクに対する本番の記録を行う前に、テスト記録を行い、当該テスト記録の結果から記録レーザパワー値と、 β 値およびC1エラー値との対応関係を求める。そして、レーザパワー値特定部202は、 β 好適値情報記憶部201に記憶された β 好適値と、パワー値と β 値との対応関係から記録レーザパワー値を特定する。レーザパワー範囲特定部203は、C1エラー好適値情報記憶部200に記憶されたC1エラー好適値と、パワー値とC1エラー値との対応関係から記録レーザパワー値が取り得る範囲を特定する。最適レーザパワー値が取り得る範囲を特定する。最適レーザパワー値決定部204は、上記特定されたパワー値と特定された範囲とに基づいて最適な記録レーザパワー値を決定する。



(2)

特別2002-260230

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ディスクの本番の記録に先立ち、当該 光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステッ プと、

前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生ステップと、

前記テスト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量と、記録レーザパワー値との関係を示す記録パワーー Δ β 記録特性を求める記録パワーー Δ β 特性導出ステップと、

予め記憶されている良好な記録を行うための前記所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量が取りうる値を示す β 変化量好適値情報と、前記記録パワー Δ お記録特性とに基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項2】 光ディスクの本番の記録に先立ち、当該 光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステッ プと、

前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再 20 生信号を取得する再生ステップと、

前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーーパラメータ記録特性を求める記録パワーーパラメータ特性導出ステップと、

前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づいて、記録 レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備 することを特徴とする光ディスク記録レーザパワー決定 30 方法。

【請求項3】 光ディスクの本番の記録に先立ち、当該 光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステッ プと、

前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再 生信号を取得する再生ステップと、

前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、β値、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッター、デビエーション、変調度、反射率、再生信号の振幅といった記録品位に関するパラメータのうち少な 40 くとも2つ以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示す記録パワーーパラメータ記録特性を求める記録パワーーパラメータ特性導出ステップと、

複数の前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づいて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項4】 前記記録パワーーパラメータ特性導出ステップでは、少なくとも記録レーザパワー値とβ値との関係を示す前記記録パワーーパラメータ記録特性を求め 50

ることを特徴とする請求項3に記載の光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【謝求項5】 前記パワー決定ステップでは、前記記録レーザパワー値とβ値との関係を示す前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づいてレーザパワー値を特定するととともに、記録レーザパワー値とβ値以外のパラメータとの関係を示す前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づいてレーザパワー値の取りうる範囲を特定し、特定したレーザパワー値が前記特定された範囲内にある場合には、当該特定したレーザパワー値を記録レーザパワー値として決定することを特徴とする請求項4に記載の光ディスク記録レーザパワー決定方法。

【請求項6】 前記再生ステップでは、前記テスト記録ステップにおける記録速度よりも小さい速度で前記テスト記録された領域を再生することを特徴とする請求項3ないし5のいずれかに記載の記録レーザパワー決定方法。

【請求項7】 前記再生ステップでは、前記テスト記録された領域を複数回再生して複数の再生信号を取得することを特徴とする請求項3ないし6のいずれかに記載の記録レーザパワー決定方法。

光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、

前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、

前記テスト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量と、記録レーザパワー値との関係を示す記録パワーー $\Delta\beta$ 記録特性を求める記録パワーー $\Delta\beta$ 特性導出手段と、

良好な記録を行うための前記所定の単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量が取りうる値を示す β 変化量好適値情報を記憶する β 好適値情報記憶手段と、

前記 β 好適値情報記憶手段に記憶されている β 変化量好適値情報と、前記記録パワーー Δ β 記録特性とに基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする光ディスク記録装置。

) 【請求項9】 光ディスク上にレーザ光を照射して情報 を記録する光ディスク記録装置であって、

光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、

前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、

前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデビエーションといった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーーパラメータ記録特性を求める記録パワーーパラメータ

(3)

特周2002-260230

3

特性導出手段と、

前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づいて、前記 光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパワー値を 決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする 光ディスク記録装置。

【請求項10】 光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する光ディスク記録装置であって、

光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録手段と、

前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再 10 生信号を取得する再生手段と、

前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、β値、フレーム問期信号の検出回数、C1エラー、ジッター、デビエーション、変調度、反射率、再生信号の振幅といった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも2つ以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示す記録パワーーパラメータ記録特性を求める記録パワーーパラメータ特性導出手段と、

複数の前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づいて、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパ 20 ワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特徴とする光ディスクに録装仪。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CD-R(Compact Disc-Recordable)やCD-RW(Compact Disc-Rewritable)などの光ディスクに情報を記録する際に良好な記録が行える記録レーザパワー値を決定する光ディスク記録レーザパワー決定方法および光ディスク記録装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、CDーRやDVDーR (Digital Versatile Disc-Recordable)等の光ディスクに対する記録方法として、標準の線速度(1倍速)よりも高い線速度(例えば、2倍速、4倍速、……等)で記録する高速記録が行われている。

【0003】従来は、上記のような記録速度倍率に応じて記録レーザパワーや照射時間、照射開始タイミング等を調整するいわゆるストラテジーの変更により、各倍速の記録速度において読取エラーの少ない記録を行うようにしていた。

【0004】記録速度倍率に応じて記録レーザパワーを 最適に制御する手法として、本番の記録に先立ち、光ディスクにおける所定の領域に、複数の記録レーザパワー 値でテスト記録を行い、そのテスト記録領域の再生結果 から最適な記録を行える記録レーザパワー値を求めるO PC (Optimum Power Control:記録レーザ光の最適記 録パワー調整)を実施する方法が提案されている。

【0005】従来のOPCでは、テスト記録された領域 記録パワーー $\Delta\beta$ 記録特性とに基づいて、記録レーザパの再生信号から、記録レーザパワー値と β 値との関係を 50 ワー値を決定するパワー決定ステップとを異備すること

ボす記録レーザパワー値ーβ特性を求め、当該記録レーザパワー値ーβ特性を参照し、予め設定されている最適なβ値に対応する記録レーザパワー値を最適な記録レーザパワー値として採用している。なお、β値は再生信号品位に関するパラメータであり、光ピックアップの戻り光受光信号である EFM (Eight to Fourteen Modulation) 信号波形のピークレベル(符号は十)をa、ボトムレベル(符号は一)をbとすると、(a+b)/(a-b) で求まる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従 来のOPCでは、予め設定された最適なβ値に対応する 記録レーザパワー値を決定するようにしている、すなわ ちβ値のみを考慮して記録レーザパワー値を決定してい る。しかしながら、光ディスクの製品による特性が異な っている場合などには、単純に β 値のみを考慮して決定 した記録レーザパワー値で記録を行うと、記録状態の品 位が悪化してしまうこともある。例えば、通常ほぼ線形 となる記録レーザパワー値とβ値との対応関係が、光デ ィスクのひずみや色素むら等に起因し、図33に示すよ うな対応関係となる場合がある。同図に示すように、こ の光ディスクは、β値と記録レーザパワー値との対応関 係が一部分(図示の例では B 値が 1 0 近傍、記録レーザ パワー値が16mW近傍)を除いてほぼ線形の特性を有 している。このような特性を有する光ディスクに対して 記録を行う際に、β値が特異に変化するβ値特異点ΒΤ に対応する記録レーザパワー値(例えば、16mW)で 当該特性を有する光ディスクに記録を行うと、良好な記 録状態品位が得られない場合がある。

30 【0007】本発明は、上記の事情を考慮してなされたものであり、記録する光ディスクの製品による個体差等に関わらず、記録エラーの発生を低減することが可能な記録レーザパワー値を求める光ディスク記録レーザパワー決定方法、および光ディスク記録装置を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明に係る光ディスク記録レーザパワー決定方法は、光ディスクの本番の記録に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ステップと、前記テスト記録なれた領域の再生信号を取得する再生ステップと、前記テスト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパワー値あたりのβ低の変化量と、記録や性を求める記録パワーー Δ β 特性を求める記録パワーー Δ β 前記録やに基づいて、記録レーザパワー値を独立するパワー決定フェップとを関値することを関値を決定するパワー決定フェップとを関値することを関値を決定するパワー決定フェップとを関値することを関値を決定する。

(4)

特別2002-260230 ťì

5

を特徴とする。

【0009】この方法によれば、テスト記録された領域 の再生信号から、記録レーザパワー値とβ値の変化量で あるΔβ値との関係を求め、当該Δβ値を考慮して記録 レーザパワー値を決定するようにしている。したがっ て、ディスクの歪みや色素むら節といった製品の個体差 等によって記録レーザパワー値に対してβ値が特異に変 化する、いわゆるβ特異点を有する特性の光ディスクも あるが、このような特性を有する光ディスクに対しても 良好な記録を行える記録レーザパワー値を決定すること 10 ができる。

【0010】また、本発明に係る光ディスク記録レーザ パワー決定方法は、光ディスクの本番の記録に先立ち、 当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ス テップと、前記光ディスクにおける前記テスト記録され た領域の再生信号を取得する再生ステップと、前記テス ト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレー ム同期信号の検出回数、じ1エラー、ジッターおよびデ ビエーションといった記録品位に関するパラメータのう ち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーーパラメー タ記録特性を求める記録パワーーパラメータ特性導出ス テップと、前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づ いて、記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステッ プとを具備することを特徴とする。

【0011】この方法によれば、テスト記録された領域 の再生信号から、記録レーザパワー値とβ値との関係で はなく、記録レーザパワー値とフレーム同期信号の検出 回数、CIエラー、ジッターおよびデビエーションとい った記録品位に関するパラメータのうち少なくとも1つ との関係を求め、この関係を考慮して記録レーザパワー 値を決定するようにしている。したがって、ディスクの 歪みや色素むら等といった製品の個体差等によって記録 レーザパワー値に対してβ値が特異に変化する、いわゆ るβ特異点を有する特性の光ディスクもあるが、このよ うな特性を有する光ディスクに対しても良好な記録を行 える記録レーザパワー値を決定することができる。

【0012】また、本発明に係る光ディスク記録レーザ パワー決定方法は、光ディスクの本番の記録に先立ち、 当該光ディスクに対してテスト記録を行うテスト記録ス テップと、前記光ディスクにおける前記テスト記録され 40 た領域の再生信号を取得する再生ステップと、前記テス ト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、β値、 フレーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッター、 デビエーション、変調度、反射率、再生信号の振幅とい った記録品位に関するパラメータのうち少なくとも2つ 以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示 す記録パワーーパラメータ記録特性を求める記録パワー ーパラメータ特性導出ステップと、複数の前記記録パワ ーーパラメータ記録特性に基づいて、記録レーザパワー 値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特 50 に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテ

徴とする。

【0013】この方法によれば、テスト記録された領域 の再生信号から、記録レーザパワー値と、B値、フレー ム岡期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよびデ ビエーションといった記録品位に関するパラメータのう ち少なくとも2つ以上との関係を求め、複数の記録品位 に関するパラメータを考慮して記録レーザパワー値を決 定するようにしている。したがって、ディスクの歪みや 色素むら等といった製品の個体差等によって記録レーザ パワー値に対してあるしつのパラメータが特異に変化す る、例えば β 値が特異に変化する、いわゆる β 特異点を 有する特性の光ディスクもあるが、このような特性を有 する光ディスクに対しても良好な記録を行える記録レー ザパワー値を決定することができる。

【0014】また、本発明に係る光ディスク記録装置 は、光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する 光ディスク記録装置であって、光ディスクの本番の記録 に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテ スト記録手段と、前記光ディスクにおける前記テスト記 録された領域の再生信号を取得する再生手段と、前記テ スト記録領域の再生信号から、所定の単位記録レーザパ ワー値あたりのβ値の変化量と、記録レーザパワー値と の関係を示す。記録パワーー A B 記録特性を求める記録パ ワーー Δ β 特性導出手段と、良好な記録を行うための前 記所定の単位記録レーザパワー値あたりのβ値の変化量 が取りうる値を示すβ変化量好適値情報を記憶するβ好 適値情報記憶手段と、前記β好適値情報記憶手段に記憶 されているβ変化量好適値情報と、前記記録パワー-Δ β記録特性とに基づいて、前記光ディスクに照射するレ ーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定手段 とを具備することを特徴とする。

【0015】また、本発明に係る光ディスク記録装置 は、光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する 光ディスク記録装置であって、光ディスクの本番の記録 に先立ち、当該光ディスクに対してテスト記録を行うテ スト記録手段と、前記光ディスクにおける前記テスト記 録された領域の再生信号を取得する再生手段と、前記テ スト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、フレ ーム同期信号の検出回数、C1エラー、ジッターおよび デビエーションといった記録品位に関するパラメータの うち少なくとも1つとの関係を示す記録パワーーパラメ 一タ記録特性を求める記録パワーーパラメータ特性導出 手段と、前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づい て、前記光ディスクに照射するレーザ光の記録レーザパ ワー値を決定するパワー決定手段とを具備することを特 徴とする。

【0016】また、本発明に係る光ディスク記録装置 は、光ディスク上にレーザ光を照射して情報を記録する 光ディスク記録装置であって、光ディスクの本番の記録 (5)

特開2002-260230

Я

スト記録手段と、前記光ディスクにおける前記テスト記録された領域の再生信号を取得する再生手段と、前記テスト領域の再生信号から、記録レーザパワー値と、 β 値、フレーム問期信号の検出回数、 C 1 エラー、ジッター、デビエーション、変調度、反射率、再生信号の振幅といった記録品位に関するパラメータのうち少なくとも2つ以上の記録品位に関するパラメータの各々との関係を示す記録パワーーパラメータ特性導出手段と、複数の前記記録パワーーパラメータ記録特性に基づいて、前記光ディスクに10 照射するレーザ光の記録レーザパワー値を決定するパワー決定ステップとを具備することを特徴とする。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。

A. 第1 実施形態

A-1. 構成

まず、図1は本発明の第1実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この光ディスク記録再生装置は、光ピックアップ10と、スピンドルモータ11と、RFアンプ12と、サーボ回路13と、アドレス検出回路14と、デコーダ15と、制御部16と、エンコーダ17と、ストラテジ回路18と、レーザドライバ19と、レーザパワー制御回路20と、周波数発生器21と、エンベローブ検出回路22と、C1エラー検出回路23と、β検出回路24とを備えている。

【0018】スピンドルモータ11は、データを記録する対象となる光ディスク(ここでは、CD-Rとする)Dを回転駆動するモータである。光ピックアップ10は、レーザダイオード、レンズやミラー等の光学系、および戻り光受光素子を有しており、記録および再生時にはレーザ光を光ディスクDに対して照射し、光ディスクDからの戻り光を受光して受光信号であるEFM変調されたRF信号をRFアンプ12に出力する。また、光ピックアップ10はモニタダイオードを有しており、光ディスクDの戻り光によってモニタダイオードに電流が生じ、当該電流がレーザパワー制御回路20に供給されるようになっている。

【0019】RFアンプ12は光ピックアップ10から 40 供給されたEFM変調されたRF信号を増幅し、増幅後のRF信号をサーボ回路13、アドレス検出回路14、エンベロープ検出回路22、 β 検出回路24およびデコーダ15にRF信号を出力する。デコーダ15は、再生時にはRFアンプ12から供給されるEFM変調されたRF信号をEFM復調して再生データを生成する。

【0020】一方、記録が行われる時には、デコーダ15は、本番の記録に先立ち行われるテスト記録によって記録された領域を再生する際にRFアンプ12から供給されたRF信号をEFM復調し、復調した信号に基づい50

てC 1 エラー検出回路23がC1エラーを検出し、制御部16に出力する。C1エラー検出回路23は、EFM復調された信号に対してCIRC (Cross Interleaved Read Solomon Code) と呼ばれる誤り訂正符号を用いたエラー訂正を行い、1サブコードフレーム(98EFMフレーム)の中で1回目のエラー訂正ができないフレームの個数、すなわちC1エラーの回数を検出するのである。

【0021】本実施形態に係る光ディスク記録再生装置では、上述したように記録を行う際に、当該本番の記録に先立ち、ユーザによって設定された記録速度で光ディスクDの内周側の所定の領域(図2参照)にテスト記録を行い、当該光ディスクDに対して良好な記録を行える記録速度を求めるように構成されている。この光ディスク記録では、記録レーザパワー値を15段階に変化させて行い、1つの記録レーザパワー値につき1サブコードフレーム分のEFM信号を記録し、合計15フレーム分のEFM信号が記録されるようになっている。

【0022】ここで、図2を参照しながら光ディスクD (CD-R)のテスト記録を行う領域について説明す る。光ディスクDの直径46~50mmの区間がリード イン領域114として用意され、その外周側にデータを 記録するプログラム領域118および残余領域120が 用意されている。一方、リードイン領域114よりも内 周側には、内周側PCA(Power Calibration Area)領 域112が用意されている。内周側PCA領域112に は、テスト領域112aと、カウント領域112bとが 30 用意されており、このテスト領域112aに、上述した 記録処理の本番に先立つテスト記録が行われる。ここ で、テスト領域112aとしてはテスト記録を多数回行 える領域が用意されており、カウント領域112bに は、テスト記録終了時にテスト領域112aのどの部分 までに記録が終了しているかを示すEFM信号が記録さ れる。したがって、次にこの光ディスクDに対してテス ト記録を行う際には、当該カウント領域112bのEF M信号を読み取ることによりテスト領域112aのどの 位置からテスト記録を行えばよいかが分かるようになっ ている。本実施形態に係る光ディスク記録再生装置で は、本番の記録を行う前に上述したテスト領域112a にテスト記録を行っているのである。

【0023】図1に戻り、アドレス検出回路14は、RFアンプ12から供給されたEFM信号からウォブル信号成分を抽出し、このウォブル信号成分に含まれる各位置の時間情報(アドレス情報)、およびディスクを敵別する識別情報(ディスク1D)やディスクの色素等のディスクの種類を示す情報を復号し、制御部16に出力する。

50 【0024】 β検出回路24は、上述したテスト記録領

特間2002-260230

域を再生している際にRFアンプ12から供給されるEFM変調されたRF信号から再生信号品位に関するパラメータとして β (アシンメトリ)値を算出し、算出結果を制御部16に出力する。なお、 β 値は、EFM変調された信号波形のピークレベル(符号は+)をa、ボトムレベル(符号はー)をbとすると、(a+b)/(a-b)で求まる。

【0025】エンベロープ検出回路22は、上述したテスト記録を行う前に、光ディスクDの所定のテスト領域のどの部分からテスト記録を開始するかを検出するために、上述した光ディスクDのカウント領域112bのEFM信号のエンベロープを検出する。

【0026】サーボ回路13は、スピンドルモータ11の回転制御および光ピックアップ10のフォーカス制御、トラッキング制御、送り制御を行う。本実施形態に係る光ディスク記録再生装置では、ユーザによって設定された記録線速度で光ディスクDを駆動する方式(じしV:Constant Linear Velocity)で記録するようになっており、サーボ回路13は、制御部16から供給される設定速度を示す制御信号に応じて、設定された線速度で20スピンドルモータ11を駆動するCLV制御を行う。ここで、サーボ回路13によるCLV制御では、RFアンプ12から供給されたEFM変調された信号のウォブル信号が設定された線速度倍率になるようにスピンドルモータ11が制御される。

【0027】エンコーダ17は、供給される記録データをEFM変調し、ストラテジ回路18に出力する。ストラテジ回路18は、エンコーダ17から供給されたEFM信号に対して時間軸補正処理等を行い、レーザドライバ19に出力する。レーザドライバ19は、ストラテジ30回路18から供給される記録データに応じて変調された信号と、レーザパワー制御回路20の制御にしたがって光ピックアップ10のレーザダイオードを駆動する。

【0028】レーザパワー制御回路20は、光ピックアップ10のレーザダイオードから照射されるレーザパワーを制御するものである。具体的には、レーザパワー制御回路20は、光ピックアップ10のモニタダイオードから供給される電流値と、制御部16から供給される最適なレーザパワーの目標値を示す情報とに基づいて、当該最適なレーザパワーのレーザ光が光ピックアップ10から照射されるようにレーザドライバ19を制御する。

【0029】制御部16は、CPU (Central Processing Unit)、ROM (Read Only Memory) およびRAM (Random Access Memory) 等から構成されており、ROMに格納されたプログラムにしたがって当该光ディスク記録円生装置の装置各部を制御する。

【0030】まず、制御部16は、上述したように本番の記録に先立ち、当該光ディスク記録再生装置にセットされた光ディスクDの所定の領域に対し、上述したようなテスト記録を行うように装置各部を制御する。さら

に、制御部 16 は、上述したテスト記録された領域を再生している際に得られる信号から β 検出回路 24 によって検出された β 値および C1 エラー検出回路 23 によって検出された C1 エラーの検出回数のカウント値(以下、C1 エラー値という)等に基づいて、ユーザによって設定された記録速度で光ディスク D に対して記録を行う際の最適な記録レーザパワー値を決定し、本番の記録時には決定した最適なレーザパワー値のレーザ光が光ピックアップ 10 から照射されるようにレーザパワー側御回路 20 を制御する。このように最適な記録レーザパワー値を求める処理を行う際の制御部 16 の機能構成を図3に示す。

10

【0031】同図に示すように、制御部16は、C1エラー好適値情報記憶部200と、β好適値情報記憶部201と、レーザパワー値特定部202と、レーザパワー範囲特定部203と、最適レーザパワー値決定部204とを有している。

【0032】レーザパワー値特定部202は、上述した 本番の記録に先立つOPCにより得られた結果(複数の 記録レーザパワー値と各レーザパワー値に対応するB 値)から、記録レーザパワー値と β 値との対応関係を示 す記録パワーーβ特性を求める。レーザパワー値特定部 202は、この記録パワーーβ特性と、β好適値情報記 憶部201に記憶されている B 好適値情報と、アドレス 検出回路14から供給されるディスク種類情報とに基づ いて、記録レーザパワー値を特定する。図4に示すよう に、β好適値情報記憶部201には、光ディスクDの種 類(製造メーカや色素等)毎に、最適な記録を行うため のβ値を示すβ好適値情報が格納されており、図示の例 では、Aという種類のディスクに対してはβ値=「O」 がβ好適値情報として格納されている。ここで、β好適 値情報記憶部201に記憶される情報は予め実験等によ り各ディスクの種類毎に求められた値である。 なお、β 好適値情報記憶部201には、ディスクの種類毎だけで はなく、記録速度(1倍速、4倍速、8倍速……)毎に 好適なβ値を格納するようにしてもよい。

【0033】例えば、図5に示すようなOPC結果(15種類の記録レーザパワー値に対応する β 値とC1エラー値)が得られた場合には、レーザパワー値特定部202は、このOPC結果の記録レーザパワー値と β 値とから、図6に示すような記録レーザパワー値と β 値とから、図6に示すような記録レーザパワー値と β 値との対応関係を示すパワー β 特性を求める。また、レーザパワー値特定部202は、 β 好適値情報記憶部201に記憶されている多数のディスク種類に対応した β 好適値情報の中から、アドレス検出回路14から供給されるディスクの種類情報に対応した β 好適値情報を取得でする。なお、 β 好適値情報記憶部201に記録速度(1倍速、4倍速、8倍速……)毎に好適な β 値が格納されている場合には、設定された記録速度に対応する β 好適値情報を50取得すればよい。そして、レーザパワー値特定部202

12

は、OPC結果に基づいて求めたパワー $-\beta$ 特性(図6参照)を参照し、取得した β 好適値情報に示される β 値に対応する記録レーザパワー値Ptを特定する。

11

【0034】レーザパワー範囲特定部203は、上述し た本番の記録に先立つOPCにより得られた結果(複数 の記録レーザパワー値と各レーザパワー値に対応するC 1エラー値)から、記録レーザパワー値とC1エラー値 との対応関係を示す記録パワーーじ1エラー特性を求め る。レーザパワー範囲特定部203は、この記録パワー -C1エラー特性と、C1エラー好適値情報記憶部20 0に記憶されている01エラー好適値情報と、アドレス 検出回路14から供給されるディスク種類情報とに基づ いて、記録レーザパワーの取りうる上限値および下限 値、すなわち記録レーザパワーの取り得る値の範囲を特 定する。図7に示すように、C1エラー好適値情報記憶 部200には、光ディスクDの種類(製造メーカや色素 等) 毎に、最適な記録を行うための C 1 エラー値が取り 得る範囲を示すC1エラー好適値情報が格納されてお り、図示の例では、Aという種類のディスクに対して は、C1エラー値=「O~1O」がC1エラー好適値情 報として格納されている。ここで、C1エラー好適値情 級記憶部200に記憶される情報は予め実験等により各 ディスクの種類毎に求められた何である。なお、C1エ ラー好適値情報記憶部200には、ディスクの種類毎だ けではなく、記録速度(1倍速、4倍速、8倍速……) 毎に好適なC1エラー値の取り得る範囲を示す情報を格 納するようにしてもよい。

【0035】例えば、図5に示す0PC結果が得られた 場合には、レーザパワー範囲特定部203は、このOP C結果の記録レーザパワー値とC1エラー値とから、図 8に示すような記録レーザパワー値と C 1 エラー値との 対応関係を示すパワーーC1エラー特性を求める。ま た、レーザパワー範囲特定部203は、C1エラー好適 値情報記憶部200に記憶されている多数のディスク種 類に対応したC1エラー好適値情報の中から、アドレス 検出回路14から供給されるディスクの種類情報に対応 したC1エラー好適値情報を取得する。なお、C1エラ 一好適値情報記憶部200に記録速度(1倍速、4倍 速、8倍速……)毎に好適なC1エラー値の範囲が格納 されている場合には、設定された記録速度に対応するC 1エラー好適値情報を取得すればよい。そして、レーザ パワー範囲特定部203は、OPC結果に基づいて求め たパワーーCIエラー特性(図8参照)を参照し、取得 したC1エラー好適値情報に示されるC1エラー値の範 明内にC1エラー値を収めるための記録レーザパワーの 上限値PJ(図示の例では、16mW)および下限値P K(図示の例では、13mW)を求めて記録レーザパワ 一の取り得る範囲Pm(13~16mW)を特定する。 【0036】最適レーザパワー値決定部204は、上述 したようにレーザパワー値特定部202によって特定さ

れた記録レーザパワー値Ptと、レーザパワー範囲特定 部203によって特定された記録レーザパワーの取り得 る範囲Pmとに基づいて、最適な記録レーザパワー値を 決定する。具体的には、最適レーザパワー値決定部20 4は、レーザパワー値特定部202によって特定された 記録レーザパワー値Ptが、レーザパワー範囲特定部2 03によって特定された記録レーザパワー値が取り得る 範囲Pm内にあるか否かを判別し、記録レーザパワー値 P(が範囲Pm内にあると判別した場合には、その記録 レーザパワー値Ptを最適記録レーザパワー値として決 定する。一方、記録レーザパワー値PIが範囲Pm内に ない場合には、再度OPCを行い、当該OPCの結果に 基づいて上記と同様に最適記録レーザパワー値を決定す るための処理を行うようにすればよい。また、記録レー ザパワー値Ptが範囲Pm内にない場合の決定方法とし ては、記録レーザパワー値PIと、上限値PJもしくは 下限値PK(記録レーザパワー値Plに近い方の値)と の平均値を最適記録レーザパワー値として決定すれば、 β値だけではなくC1エラー値を考慮して最適記録レー ザパワー値を決定することができる。

【0037】制御部16は、上述したようにOPC結果から求めた最適記録レーザパワー値を示す制御信号を図1に示すレーザパワー側御回路20に供給し、レーザパワー側御回路20は、光ピックアップ10から光ディスクDに対して照射される記録レーザ光のパワー値が、この最適記録レーザパワー値と一致するようにレーザドライバ19を制御する。

【0038】A-2. 動作以上説明したのが本発明の第1実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成であり、以下上記構成の光ディスク記録再生装置による記録時の動作について、図9に示す制御部16がROMに記憶されたプログラムにしたがって実行する処理のフローチャートを参照しながら説明する。

【0039】まず、ユーザによって当該光ディスク記録再生装置に光ディスクDがセットされ、ある記録速度での記録開始が指示されると、制御部16は、OPCを実行するためにセットされた光ディスクDのテスト領域12a(図2参照)にテスト記録を行うために装置各部を制御する(ステップSal)。具体的にはエンコーダ17にテスト記録用の信号を送出するとともに、レーザパワー制御回路20を制御して記録レーザパワー値を15段階に変化させる。このように装置各部を制御することにより、1つの記録レーザパワー値につき1サブコードフレーム分のEFM信号を記録し、合計15フレーム分のEFM信号を記録するテスト記録を実行させる。

【0040】テスト記録を実行するように装置各部を制御すると、制御部16はテスト記録した領域の再生信号から取得されるOPC結果(図5参照)に基づいて、上述したように最適な記録レーザパワー値を決定する(ス50 テップSa2)。この後、制御部16は、ユーザに設定

された記録速度、および上記のように決定した最適なレ ーザパワー値で記録が行われるようにレーザパワー制御 回路20やサーボ回路13等を制御し、光ディスクDに 対する記録処理を実行する(ステップSa3)。

13

【0041】本実施形態では、本番の記録に先立ち、テ スト記録を行い、当該テスト記録の再生信号から得られ る記録状態の品位を示すβ値およびC1エラー値に基づ いて、最適な記録レーザパワー値を決定し、決定した記 録レーザパワー値で記録を行うことができる。すなわ ち、従来のOPCでは、β値のみを考慮して最適な記録 10 レーザパワー値を決定していたが、本実施形態によれ ば、β値に加え、Clエラー値を考慮して最適な記録レ ーザパー値を決定することができる。したがって、 B値 のみを考慮したパワー決定方法と比較し、光ディスクD の製品の個体差(例えば、反り、歪み、色素むら等)等 に起因して記録品位が悪化してしまうことを低減でき る。例えば、β値が特異に変化するβ値特異点を有する 特性の光ディスク (図32参照) に対し、β特異点に対 応する記録レーザパワー値で記録を行うと、良好な記録 状態品位が得られない場合があるが、本実施形態では、 β値だけではなく、他の記録品位に関するパラメータを 考慮して最適記録レーザパワー値を決定しているので、 β特異点に起因する記録品位の思化を抑制することがで きる。

【0042】A-3. 変形例

なお、上述した第1実施形態においては、以下に例示す るような種々の変形が可能である。

【0043】A-3-1. 変形例1

上述した第1実施形態では、テスト記録した領域の再生 信号から複数の記録レーザパワー値に対応する β 値およ びC1エラー値を測定し、これらのパラメータを用いて 最適な記録レーザパワー値を決定するようにしていた が、上記テスト記録領域の再生信号から記録状態の品位 に関する他の種類のパラメータを取得し、当該取得した パラメータを用いて最適な記録レーザパワー値を決定す るようにしてもよい。

【0044】例えば、図10に示すように、上記第1実 施形態におけるC1エラー検出回路23に代えて、フレ ーム同期信号検出回路140aおよびカウンタ回路14 Obを設けるようにし、β値に加え、フレーム同期信号 40 検出回路140aおよびカウンタ回路140bが検出し たフレーム同期信号検出回数を用いて最適な記録レーザ パワー値を決定するようにしてもよい。ここで、フレー ム問期信母検出回路140a およびカウンタ回路140 bは、上述した第1実施形態と同様、テスト記録した領 域の再生RF信号をEFM復調し、得られた信号からE FMフレーム同期信号を検出し、検出した回数をカウン トし、制御部16に出力する。

【0045】C1エラー値に代えてフレーム同期信号の

号の検出回数を用いて最適記録レーザパワー値を決定す る場合には、まずフレーム同期信号検出140aおよび カウンタ回路140トから供給されるフレーム同期信号 の検出回数と β 検出回路 2 4 から供給される β 値とか ら、上記第1実施形態と同様に記録レーザパワー値と B 値との対応関係を示す記録パワーー β特性(図6参照) を求めるとともに、図11に示すような記録レーザパワ ー値とフレーム圏期信号検出回数との対応関係を示す記 録パワーーフレーム同期信号検出回数特性を求める。

【0046】そして、上述した第1実施形態と同様に予 め記憶されている β 好適値情報に示される β 値に対応す る記録レーザパワー値P (図6参照)を特定するとと もに、図11に示す記録パワーーフレーム問期信号検由 回数特性を参照し、予め配憶されているフレーム問期信 号検出回数好適値情報に示される範囲(図示の例では、 フレーム 関期信号検出回数が90以上)内に収めるため の記録レーザパワーの上限値 SPJ (図示の例では、1 6. 5mW) および下限値SPK (図示の例では、1 2. 5 mW)を求めて記録レーザパワーの取り得る範囲 SPmを特定する。

【0047】このようにβ値から記録レーザパワー値P t を特定し、フレーム同期信号検出回数から記録レーザ パワー値が取り得る範囲SPਜを特定し、上述した第1 実施形態と同様に、記録レーザパワー値Ptが範囲SP m内にある場合には、記録レーザパワー値Ptを最適記 録レーザパワー値として決定する。一方、記録レーザパ ワー値PIが範囲SPm内にない場合には、再度OPC を行い、当該OPCの結果に基づいて上記と同様に最適 記録レーザパワー値を決定するための処理を行うように すればよい。また、記録レーザパワー値Ptが範囲SP m内にない場合の決定方法としては、記録レーザパワー 値Ptと、上限値SPJもしくは下限値SPK(記録レ ーザパワー値P (に近い方の値)との平均値を最適記録 レーザパワー値として決定すれば、β値だけではなくフ レーム同期信号の検出回数を考慮して最適記録レーザパ ワー値を決定することができる。

【0048】また、図12に示すように、C1エラー検 出回路23に代えて、ジッター検出回路160を設ける ようにし、CIエラー値に代えてジッター検出回路16 0が検出したジッター値を用いて最適記録レーザパワー 値を決定するようにしてもよい。ここで、ジッター検出 回路160は、イコライザと、スライサと、PLL (ph ase-locked loop) 回路と、ジッター測定器とを有して いる。RFアンプ12から供給されるRF信号はイコラ イザを通過し、イコライザを通過した信号がスライサで 2個化される。そして、2個化されたRF信号はPLL 回路およびジッター測定器の両者に供給される。PLL 回路では、2値化されたRF信号からクロックが生成さ れ、生成されたクロックがジッター測定器へ送られる。 検出回数を用いる場合、すなわちβ値とフレーム同期信 50 ジッター測定器は、このクロックと 2値化された R F 信

(9)

15

号とから、記録されたピットと基準長のずれの標準偏差 であるジッターを測定する。

【0049】01エラー値に代えてジッター値を用いる 場合、すなわちβ値とジッター値を用いて最適記録レー ザパワー値を決定する場合には、まずジッター検出回路 160から供給されるジッター値とβ検出回路24から 供給されるβ値とから、上記第1実施形態と同様に記録 レーザパワー値とβ値との対応関係を示す記録パワーー β特性(図6参照)を求めるとともに、図13に示すよ うな記録レーザパワー値とジッター値との対応関係を示 10 す記録パワーージッター特性を求める。

【0050】そして、上述した第1実施形態と同様に予 め記憶されているβ好適値階報に示されるβ値に対応す る記録レーザパワー値P†(図6参照)を特定するとと もに、図13に示す記録パワーージッター特性を参照 し、予め記憶されているジッター好適値情報に示される 範囲 (図示の例では、ジッター値が35以下) 内に収め るための記録レーザパワーの上限値JPJ(図示の例で は、16.9mW)および下限値JPK(図示の例で は、12.1mW)を求めて記録レーザパワーの取り得 る範囲JPmを特定する。

【0051】このようにβ値から記録レーザパワー値P tを特定し、ジッター値から記録レーザパワー値が取り 得る範囲JPmを特定し、上述した第1実施形態と同様 に、記録レーザパワー値Ptが範囲JPm内にある場合 には、記録レーザパワー値P t を最適記録レーザパワー 値として決定する。一方、記録レーザパワー値P t が範 囲JPm内にない場合には、再度OPCを行い、当該O PCの結果に基づいて上記と同様に最適記録レーザパワ ー値を決定するための処理を行うようにすればよい。ま 30 た、記録レーザパワー値Ptが範囲SPm内にない場合 の決定方法としては、記録レーザパワー値Ptと、上限 値JPJもしくは下限値JPK(記録レーザパワー値P tに近い方の値)との平均値を最適記録レーザパワー値 として決定すればよい。

【0052】また、図14に示すように、C1エラー検 出回路23に代えて、デビエーション (Deviation) 検 出回路180を設けるようにし、デビエーション検出回 路180が検出したデビエーション値を用いて最適記録 レーザパワー値を決定するようにしてもよい。ここで、 デビエーション検出回路180は、上述したジッター検 出回路160と同様のイコライザと、スライサと、PL L回路とを有しており、さらにジッター測定器に代えて PLL回路から供給されるクロックと、スライサから供 給される2個のRF信号とからデビエーション(記録ピ ットと基準長のずれ)を検出するデビエーション測定器 を有している。

【0053】C1エラー値に代えてデビエーション値を 用いる場合、すなわちβ値とデビエーション値を用いて 最適記録レーザパワー値を決定する場合には、まずデビ 50

エーション検出回路180から供給されるデビエーショ ン値とB検出回路24から供給されるB値とから、上記 第1 実施形態と同様に記録レーザパワー値と β 値との対 応関係を示す記録パワーー β特性(図6参照)を求める

とともに、図15に示すような記録レーザパワー値とデ ビエーション値との対応関係を示す記録パワーーデビエ

ーション特性を求める。

【0054】そして、上述した第1実施形態と同様に予 め記憶されているβ好適値情報に示されるβ値に対応す る記録レーザパワー値Pt(図6参照)を特定するとと もに、図15に示す記録パワーーデビエーション特性を 参照し、予め記憶されているデビエーション好適値情報 に示される範囲(図示の例では、デビエーション値が一 20~20)内に収めるための記録レーザパワーの上限 値DPJ(図示の例では、14.5mW)および下限値 DPK (図示の例では、12mW) を求めて記録レーザ パワーの取り得る範囲DPmを特定する。

【0055】このようにβ値から記録レーザパワー値P tを特定し、ジッター値から記録レーザパワー値が取り 得る範囲DPmを特定し、上述した第1実施形態と同様 に、記録レーザパワー値Ptが範囲DPm内にある場合 には、記録レーザパワー値Ptを最適記録レーザパワー 値として決定する。一方、記録レーザパワー値Ptが範 JID Pm内にない場合には、可度OPCを行い、当該O PCの結果に基づいて上記と同様に最適記録レーザパワ 一値を決定するための処理を行うようにすればよい。ま た、記録レーザパワー値P t が範囲DPm内にない場合 の決定方法としては、記録レーザパワー値Pェと、上限 値DPJもしくは下限値DPK(記録レーザパワー値P tに近い方の値)との平均値を最適記録レーザパワー値 として決定すればよい。

【0056】また、C1エラー値に代えて、テスト記録 領域の再生時にRFアンプ12から供給されるRF信号 の振幅、変調度、反射率といったパラメータを用いて最 適記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。こ こで、記録レーザパワー値とRF信号の振幅値との関係 は、図16に示すように記録レーザパワー値の上昇に伴 って振幅値が上昇し、ある程度上昇すると振幅値が飽和 するといった特性となる。RF信母の振幅を用いて最適 40 記録レーザパワー値を決定する場合には、テスト記録領 域の再生する際のRFアンプ12から供給されるRF信 号から上記のような記録パワーー振幅特性を求める。そ して、求めた特性を参照し、予め記憶されているRF信 号の振幅の好適値情報に示される範囲内に収めるための 記録レーザパワーの上限値RPJおよび下限値RPKを 求めて記録レーザパワー値の取り得る範囲RPmを特定 する。そして、上述した第1次施形態と同様、当該範囲 RPmとβ値から特定された記録レーザパワー値Ptと に基づいて最適レーザパワー値を決定すればよい。

【0057】また、変調度と記録レーザパワー値との関

(10)

特用2002-260230

係は、図17に示すように上記RF信号の振幅と類似し た特性となる。変調度を用いて最適記録レーザパワー値 を決定する場合には、テスト記録領域の国生する際のR

17

Fアンプ12から供給されるRF 信号から上記のような 記録パワーー変調度特性を求める。そして、求めた特性 を参照し、予め記憶されている変調度の好適値情報に示 される範囲内に収めるための記録レーザパワーの上限値 HPJおよび下限値HPKを求めて記録レーザパワー値 の取り得る範囲HPmを特定する。そして、上述した第 1 実施形態と同様、当該範囲 HPmと B値から特定され 10 た記録レーザパワー値Ptとに基づいて扱適レーザパワ 一値を決定すればよい。なお、変調度は、RF信号の機 大値を「maxとし、最小値を「minとした場合、変 調度= (Imax-Imiπ) /Imaxで求めること ができる。

【0058】また、反射率と記録レーザパワー値との関 係は、図18に示すように記録レーザパワー値が大きく なる程、反射率が低下するほぼ一次関数のような特性と なる。反射率を用いて最適記録レーザパワー値を決定す る場合には、テスト記録領域の再生する際のRFアンプ 12から供給されるRF信号から上記のような記録パワ 一一反射率特性を求める。そして、求めた特性を参照 し、予め記憶されている反射率の好適値情報に示される 範別内に収めるための記録レーザパワーの上限値HSP Jおよび下限値HSPKを求めて記録レーザパワー値の 取り得る範囲HSPmを特定する。そして、上述した第 1 実施形態と同様、当該範囲HSPmとβ値から特定さ れた記録レーザパワー値Ptとに基づいて最適レーザパ ワー値を決定すればよい。なお、反射率は、RFアンプ 12から供給されるRF信号をローパスフィルタを通し 30 て平均化することにより求めることができる。

【0059】A-3-2、変形例2

また、上述した第1実施形態および変形例においては、 テスト記録の結果により得られたβ値から1点の記録レ ーザパワー値を特定し、他のパラメータ(CIエラー 値、フレーム同期信号の検出回数、ジッター値、デビエ ーション値、RF信号の振幅、変調度、反射率)から記 録レーザパワー値の取り得る範囲を求めるようにしてい たが、他のパラメータを用いて1点の記録レーザパワー 値を特定し、β値を用いて記録レーザパワーの取り得る 範囲を特定するようにしてもよい。

【0060】また、β値を用いずに、上述したC1エラ 一値、フレーム同期信号の検出回数、ジッター値、デビ エーション値、RF信号の振幅、変調度、および反射率 といった記録状態の品位に関するパラメータの2つ以上 を用い、最適記録レーザパワー値を決定するようにして もよい。例えば、C1エラー値を用いて1点の記録レー ザパワー値を特定するとともにし、フレーム同期信号の 検出回数を用いて記録レーザパワー値が取り得る範囲を 特定し、これらの特定された記録レーザパワー値および 50 範囲に基づいて最適記録レーザパワー値を決定するよう にしてもよい。

【0061】また、上述した第1実施形態では、1つの あるパラメータ (第1 実施形態では β 値) から 1 点の記 録レーザパワー値を特定し、他のパラメータ(第1実施 形態ではCIエラー値)から記録レーザパワー値の取り 得る範囲を特定し、あるパラメータから特定した一点の 記録レーザパワー値が他のパラメータから特定した範囲 内にあれば、一点の記録レーザパワー値を最適レーザパ ワー値として決定するようにしていたが、これ以外の手 法で最適記録レーザパワー値を決定するようにしてもよ い。例えば、β値から特定した1点の記録レーザパワー 値と、CIエラー値から特定した1点の記録レーザパワ 一値との平均値を最適記録レーザパワー値として決定す るようにしてもよい。

【0062】また、上述した第1実施形態では、β値と C1エラー値といった2つの記録状態の品位に関するパ ラメータを用いて最適記録レーザパワー値を求めるよう にしていたが、上述した様々なパラメータ(じょエラー 値、フレーム同期信号の検出回数、ジッター値、デビエ ーション値、RF信号の振幅、変調度、反射率)のう ち、3つ以上のパラメータを用いて最適記録レーザパワ 一値を決定するようにしてもよい。例えば、 β 値、 C 1 エラー値およびフレーム同期信号の検出回数値といった 3つのパラメータを用いて最適記録レーザパワー値を求 める場合には、上述した第1実施形態と同様に、記録パ ワーーβ特性(図6参照)から記録レーザパワー値Pt を特定すると共に、記録パワーーC1エラー特性および 記録パワーーフレーム同期信号検出回数特性から記録レ ーザパワー値の取り得る範囲を求めるようにすればよ い。例えば、図19に示すように、記録パワーーC1エ ラー特性から記録レーザパワー値が取り得る範囲Pmが 特定され、記録パワーーフレーム同期信号検出回数から 記録レーザパワー値が取り得る範囲SPmが特定された 場合には、範囲Pmと範囲SPmとが重なる部分の範囲 KPm (図示の例では、範囲KPm=節囲Pm)と、ト 記記録レーザパワー値Ptとに基づいて最適記録レーザ パワー値を特定するようにすればよい。

【0063】B. 第2與施形態

次に、本発明の第2実施形態に係る光ディスク記録再生 装置について図20および図21を参照しながら説明す る。図20に示すように、第2実施形態に係る光ディス ク記録再生装置は、上述した第1実施形態におけるβ検 出回路24を有していない点で上記第1実施形態に係る 光ディスク記録再生装置と相違している。CIエラー検 出回路23は、上記第1実施形態と同様に行われたテス ト記録領域の再生時にRFアンプ12から供給されるR F信号からC1エラーを測定し、その測定結果であるC 1エラー値を制御部16に出力する。

【0064】第2実施形態における制御部16は、最適

(11)

特開2002-260230

19

記録レーザパワー値の決定方法が上記第1 実施形態における制御部16と相違しており、第2 実施形態における制御部16による最適記録レーザパワー値を決定する処理に著目した制御部16の機能構成を図21に示す。同図に示すように、制御部16は、C1エラー好適値情報記憶部220と、最適記録レーザパワー値決定部221とを有している。

【0065】最適記録レーザパワー値決定部221は、 本番の記録に先立つOPCにより得られた結果(複数の 記録レーザパワー値とこれに対応する C 1 エラー値) か 10 ら、図22に示すような記録レーザパワー値とじ1エラ 一値との対応関係を示す記録パワーーC1エラー特性を 求める。最適記録レーザパワー値決定部221は、この 記録パワーーClエラー特性と、Clエラー好適値情報 記憶部220に記憶されているC1エラー好適値情報 と、アドレス検出回路14から供給されるディスク種類 情報とに基づいて、記録レーザパワー値を特定する。じ 1 エラー好適値情報記憶部220には、光ディスクDの 種類(製造メーカや色素等)毎に、最適な記録を行うた めのCIエラー値を示すジッター好適値情報が格納され ており、ここで、C1エラー好適値情報記憶部220に 記憶される情報は予め実験等により各ディスクの種類伝 に求められた何である。

【0066】図22に示すような記録レーザパワー値と C 1 エラー値との対応関係を示すパワー- C 1 エラー特 性を求められた場合には、最適記録レーザパワー値決定 部221は、C1エラー好適値情報記憶部220に記憶 されている多数のディスク種類に対応したCIエラー好 適値情報の中から、アドレス検出回路 1.4 から供給され るディスクの種類情報に対応したC1エラー好適値情報 30 CJK(=Oでもよい)を取得する。そして、最適記録 レーザパワー値決定部221は、OPC結果に基づいて 求めたパワー-C1エラー特性を参照し、取得したC1 エラー好適値情報に示されるC1エラー値に対応する記 録レーザパワー値Pt'を決定する。そして、制御部 I 6は、決定した記録レーザパワー値Pt'のレーザ光が 光ピックアップIOから光ディスクDに照射されるよう にレーザパワー制御回路20等の装置各部を制御する。 【0067】第2実施形態によれば、β値以外のパラメ ータであるじ1エラー値を考慮して最適な記録レーザパ ワー値を決定することができる。例えば、β値が特異に 変化する B 値特異点を有する特性の光ディスク (図32 参照)に対し、 B 特異点に対応する記録レーザパワー値 で記録を行うと、良好な記録状態品位が得られない場合 があるが、本火施形態では、β値ではなく、他の記録品 位に関するパラメータを考慮して最適記録レーザパワー 値を決定しているので、B特別点に起因する記録品位の 悪化を抑制することができる。

【0068】なお、第2実施形態では、C1エラー検出 フレーム同期信号検出回数特性や記録パワーーC1エラ 回路23を殺けてテスト記録領域の再生信号からC1エ 50 一特性に近似する二次関数を最小二乗法により求め、当

ラー値を検出し、当該C1エラー値が予め記憶された好適な値となる記録レーザパワー値を最適レーザパワー値として決定するようにしていたが、ジッター値、フレーム同期信号の検出回数、デビエーション値、RF信号の振幅といった記録状態の品位に関するパラメータを検出し、これらのパラメータのうちのいずれかを用いて最適記録レーザパワー値を決定するようにしてもよい。

【0069】また、上述した第2実施形態では、C1エラー好適値情報記憶部220に記憶されているC1エラー値の好適値CJKに対応する記録レーザパワー値P t を最適記録レーザパワー値として決定するようにしていたが、 β 値以外の上記パラメータから最適記録レーザパワー値を決定する場合には、次のような手法を用いるようにしてもよい。

【0070】例えば、テスト記録した領域のRF信号か らフレーム同期信号の検出回数を検出した場合に、図2 3中実線で示す記録パワーーフレーム同期信号検出回数 特性が得られたとする。このような特性が得られた場合 に、最適記録レーザパワー値を決定する方法としては、 まず最小二乗法により、実線で示されるテスト記録の結 果得られた記録パワーーフレーム同期信号検出回数特性 に近似する二次関数を求める(図中一点差線で示す)。 例えば、この二次関数がフレーム同期信号検出回数(S YEO) = $a p^2 + b p + c$ で表されたとすると (pは 記録レーザパワー値を示す変数、a, b, cは固定 値)、当該二次関数を微分し、(単位記録レーザパワー あたりのフレーム同期信号検出回数の変化量(以下、A NSYEQとする) = ap+bを求める。このように求 められたANSYEQと記録レーザパワー値との対応関 係が図24に示すように一次関数で表されることにな り、この図に示される記録パワーーΔNSYEO特性を 参照し、予め記憶されている好適な△NSYEQ値SK に対応する記録レーザパワー値 P t "を最適記録レーザ パワー値として決定する。

【0071】また、テスト記録した領域のRF信号をEFM復調した信号からC1エラー値を検出して最適記録レーザパワー値を決定する場合にも、上記フレーム同期信号検出回数を用いて最適記録レーザパワー値を決定する場合と同様に、図25中実線で示す記録パワーーC1エラー値の特性に近似する二次関数を最小二乗法にカフレーム同期信号の検出回数を用いる場合と同様に、スめた二次関数を微分することにより、図26に示す記録パワームC1エラー特性を求める。この図に示されるに、スカアームC1エラー値CKに対応する記録レーザパワーのの関係を開し、予め記録レーザパワー(1072】また、上述した変形例では、記録パワーーC1工ラー値PCtを最適記録レーザパワー値として決定する。【0072】また、上述した変形例では、記録パワーーC1工ラー特性に近過することを要称のでは、記録パワーーC1工ラーを使じ近過なることで関わるのでは、記録によりませた。

(12)

特明2002-260230 22

核二次関数を微分した一次関数によって表される ANS YEQや AC1 エラー値が好適値となる記録レーザパワー値を最適値として決定するようにしていたが、上記と同様に記録パワーーフレーム同期信号検出回数特性等に近似する二次関数を求め、図27に示すように、求めた二次関数(一点鎖線)の曲線とフレーム同期信号検出回数 200 直線とを覆う部分の面積をSとした場合に、面積Sの40%の面積となる記録レーザパワー値Pstを 最適値として決定するといった手法を用いるようにして もよい。この場合、予め実験を行うことにより、どの程 10 度の面積比率が好適な記録を行える記録レーザパワー値となりうるかを求めておき、当該実験結果により求められた面積比率を記憶しておくようにすればよい。

21

【0073】また、上記のように面積Sの割合で最適な記録レーザパワー値を決定する以外にも、図28に示すとうに、上記と同様に求めた二次関数の曲線と、予め設定されたフレーム同期検出回数の値(図示の例では、アーム間期検出回数=50)の直線F50との交点とのでは、ののは、アームのでは、アールのでは、アールのでは、アールののでは、図示のように、最適レーザパワー値を決定するようには、図示のような式により、では、以下のような式により、では、アールのような式により、交点となるには、アールのでは、アールのでは、アールの値であり、かつのようなる値(アーボパワー値を下により、交点となるには、アールのでは、アールの

【0074】また、上述したフレーム間期信号の検出回 録レー数やC1エラー値を用い、これらの特性を最小二乗法に 30 める。より二次関数で表し、該二次関数を微分もしくは二次関 数曲線に囲まれる面積等を求めることにより、最適記録 したるレーザパワー値を求める手法は、上記フレーム同期信号 検出回数、C1エラーといったパラメータにも適用でき おっここれら以外のジッター値等のパラメータにも適用 最適しすることも可能である。 記録/

【0075】C. 第3実施形態

次に、本発明の第3実施形態に係る光ディスク記録再生 装置について説明する。第3実施形態に係る光ディスク 記録再生装置の構成は図1に示す第1実施形態に係る光 ディスク記録再生装置とほぼ同様であり、制御部16に よる最適記録レーザパワー値の決定方法が第1実施形態 と相違している。したがって、以下においては、第3実 施形態に係る光ディスク記録再生装置の制御部16によ る最適記録レーザパワー値の決定方法について、当該最 適記録レーザパワー値を決定する処理に着目した制御部 16の機能構成を示す図29を参照しながら説明する。

【0076】 同図に示すように、第3実施形態における 制御部16は、Δβ値情報記憶部300と、β特異点検 出部301と、最適レーザパワー値決定部302とを有 50

している。

【0077】 β特異点検出部301は、本番の記録に先 立つOPCにより得られた結果(複数の記録レーザパワ 一値と各レーザパワー値に対応する β値)から、図30 に示すような記録レーザパワー値とβ値との対応関係を 示す記録パワーーβ特性を求め、さらに図31に示すよ うな単位記録レーザパワー値あたりの β 値の変化量、す なわちβ値の微分値であるΔβ値と、記録レーザパワー 値との対応関係を示す記録パワーーΔβ特性を求める。 【0078】β特異点検出部301は、この記録パワー $-\Delta\beta$ 特性と、 $\Delta\beta$ 値情報記憶部300に記憶されてい るΔβ値情報とに基づいて、β値と記録レーザパワー値 との対応関係が他の部分と異なる部分、すなわちβ値が 特異に変化するβ特異点を検出する。Δβ値情報記憶部 300には、予め実験により求められた B 特異点を検出 するためのΔβ値の閾値BTSが格納されている。図3 Oに示すように、 β特異点BTは、他の部分と比較して $\Delta\beta$ の値が小さくなる部分であるため、 $\Delta\beta$ 値情報記憶 部300に格納されているΔB値の閾値BTSよりもΔ β値が小さくなる部分をβ特異点として検出することが できる。図30に示す例では、記録レーザパワー値が1 $5 \sim 1.6 \, \text{mW 近傍 O} 部分が \beta 特別点 B T となっており、$ 図31に示すように、このβ値特異点BTの部分(記録 レーザパワー値が15~16mW近傍)のΔβ値が他の 部分より小さくなっているのが分かる。 β 特異点検出部 301は、△β値情報記憶部300に格納されている△ β 値の閾値BTSよりも Δ β 値が小さい部分を β 値特異 点BTとして検出し、当該β値特異点BTに対応する記 録レーザパワー値(下限値PBK〜上限値PBJ)を求

【0079】また、 $\Delta\beta$ 値情報記憶部300には、上述したような β 値特異点BTを検出するための $\Delta\beta$ 値の関値BTを検出するための $\Delta\beta$ 値の関値BTを検出するための $\Delta\beta$ 値の関値BCSが格納されている。最適レーザパワー値決定部302は、図31に示されるのに格納されている関値BCSよりも大きい $\Delta\beta$ 値をる記録レーザパワー値の範囲(PBm1,PBm20 を特定する。そして、最適レーザパワー値決定部302は、上述したように β 特異点検出部301によってであられた β 値特異点BTに対応する記録レーザパワー値の範囲PBm1,PBm2に属する記録レーザパワー値の範囲PBm1,PBm2に属する記録レーザパワー値を最適記録レーザパワー値を表適記録レーザパワー値を表適記録レーザパワー値を表適記録レーザパワー値を表

【0080】第3実施形態における制御部16は、上記のように決定した最適記録レーザパワー値で記録が行われるように当該光ディスク記録再生装置の装置各部を制御する。 β 特異点を有する特性の光ディスクに対して記録を行う際に、 β 値が特異に変化する β 億特異点に対応

23

する記録レーザパワー値(図31に示す例では、15.5 mW等)で当該特性を有する光ディスクに記録を行うと、良好な記録状態品位が得られない場合があるが、本実施形態では、上記のように $\Delta\beta$ 値を求めて β 特異点を検出し、当該 β 特異点に対応する記録レーザパワー値よりも小さい記録レーザパワー値での記録を行うようにしているので、 β 特異点に起因する記録品位の悪化を抑制することができる。

【0081】なお、このように A β 値を求めて最適記録 レーザパワー値の決定に用いる場合には、当該 ∆ B 値に 加え、上述した他のパラメータ(C1エラー値、フレー ム問期信号検出回数、ジッター値、デビエーション値、 RF億号の振幅、変調度、反射率)を用いて最適記録レ ーザパワー値を決定するようにしてもよい。例えば、Δ β値に加え、フレーム同期信号検出回数およびC1エラ 一値を用いる場合には、上述した第3実施形態と同様に 記録パワーーΔβ特性から記録レーザパワー値の取り得 る範囲を求めると共に、記録パワーー C 1 エラー特性お よび記録パワーーフレーム同期信号検出回数特性から記 録レーザパワー値の取り得る範囲を求めるようにすれば よい。例えば、図32に示すように、記録パワーーCI エラー特性から記録レーザパワー値が取り得る範囲Pm が特定され、記録パワーーフレーム同期信号検出回数特 性から記録レーザパワー値が取り得る範囲SPmが特定 され、さらに記録パワーーΔβ特性から記録レーザパワ 一値が取り得る範囲PBmが特定された場合には、範囲 Pmと範囲 S Pmと範囲 P Bmとが重なる部分の範囲 K Pmに収まるような記録レーザパワー値を最適記録レー ザパワー値として決定するようにすればよい。

【0082】D. 変形例

なお、本発明は、上述した様々な実施形態に限定される わけではなく、以下に例示するような種々の変形が可能 である。

【0083】上述した各実施形態では、スピンドルモータ11が光ディスクDを一定線速度で駆動するCLV方式で記録を行うようにしていたが、光ディスクDを角速度一定で駆動する方式(CAV:Constant Angular Velocity)で記録を行うようにしてもよい。CAV方式で記録を行う場合には、記録位置が外周側になるにつれて記録を行う場合には、記録位置が外周側になるにつれて記録を行う場合には、記録位置が外周側になるにつれて記録を行う場合には、記録を変更する必要がある。したがって、CAV方式で記録を行う場合には、上述した様々な実施形態で説明した最適記録レーザパワー値の決定処理を複数の記録線速度に対して行い、複数の記録速度と、各記録速度に対応する最適記録レーザパワー値との対応関係を示す記録速度一最適パワー特性を参照し、記録線速度の変化に伴って最適記録レーザパワー値を変更するようにすればよい。

【0084】また、上述した第1および第2実施形態、

ならびに各変形例では、β値と C 1 エラー値(第1 実施 形態)といったようにOPCにおけるテスト記録した領 域の再生信号から2つ以上のパラメータを取得し、取得 したパラメータを用いて収適な記録レーザパワー値を決 定するようにしていた。しかしながら、各パラメータを 検出する回路の能力が乏しい場合等には、高速記録での 最適記録レーザパワー値を求めるために、高速(例え ば、16倍速)でテスト記録した領域を記録速度と同じ 高速で再生した場合には、複数のパラメータを同時に測 定する処理が再生速度に追従できず、その再生信号から 正確にβ値やC1エラー値といったパラメータを取得で きなくなる處がある。したがって、パラメータを取得す るためのサンプリング周期を閲引く(例えば、周期を2 倍にする)といったことが考えられるが、C1エラー値 を取得する場合には、最大のC1エラー数が48(通 常、98)となり、正確性に問題のある値となってしま

【0085】このような高速記録のためのOPCにより 複数のパラメータを正確に取得することが困難である点 に考慮し、OPCの記録速度は高速で行い、再生を該記 録速度より小さい速度で行い、低い再生速度で得られた 再生信号から複数のパラメータを測定することにより、 より正確に複数のパラメータを取得できるようにしても よい。

【0086】また、別の手法として、OPCの記録速度は高速で行い、該記録領域の再生を複数回行い、複数回の再生により得られた複数の再生信号の各々から測定したパラメータを平均等することによりパラメータの測定精度を向上させるようにしてもよい。また1回目の再生信号は β 値のみを測定するために用い、2回目の再生信号はC1エラー値を求めるといったように複数得られた再生信号の各々を1 種類のパラメータを測定するために用いるようにしてもよい。もちろん、これら複数回の再生を記録速度よりも小さい速度で行うようにしてもよい。

【0087】また、上述した様々な実施形態では、光ディスクDとしてCDーRを用いた場合を例に挙げて説明したが、これ以外にもCD-RW、DVD-R、DVD-RAM (DVD-Random Access Memory)、PC-RW (Phase Change-ReWritable)等に記録する際にも適用することができる。

【0088】なお、上述したような最適な記録レーザパワー値の決定処理を含む記録処理を実行する制御部16は専用のハードウェア回路で構成するようにしてもよいし、CPU(Central Processing Unit)等から構成するようにし、ROM(Read Only Memory)等の記憶手段に格納されたプログラムを実行することにより上記処理をソフトウェアで実現するようにしてもよい。このようにソフトウェアで上記処理を行う場合には、上記処理を50コンピュータに実現させるためのプログラムを記録した

(14)

特別2002-260230

26

CD-ROMやフロッピー(登録商標)ディスク等の様々な記録媒体をユーザに提供するようにしてもよいし、インターネット等の伝送媒体を介してユーザに提供するようにしてもよい。

25

[0089]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 記録する光ディスクの製品の個体差に関わらず、記録エ ラーの発生を低減することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明の第1実施形態に係る光ディスク記録 10 再生装置の構成を示すプロック図である。
- 【図2】 光ディスクにおける前記光ディスク記録再生 装置によるテスト記録が行われる領域を説明するための 図である。
- 【図3】 前記光ディスク記録再生装置の構成要素である制御部の機能構成を示すブロック図である。
- 【図4】 前記制御部の構成要素であるβ好適値情報記憶部の記憶内容を説明するための図である。
- 【図5】 前記光ディスク記録再生装置によって行われたテスト記録によって得られる記録レーザパワー値毎の 20 β値とC1エラー値との一例を示す図である。
- 【図6】 記録レーザパワー値とβ値との対応関係から 最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するため の図である。
- 【図7】 前記制御部の構成要素であるC1エラー好適値情報記憶部の記憶内容を説明するための図である。
- 【図8】 記録レーザパワー値とC1エラー値との対応 関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明 するための図である。
- 【図9】 前記光ディスク記録再生装置による記録時に 前記制御部が実行する処理を示すフローチャートであ る。
- 【図10】 前記光ディスク記録再生装置の変形例の構成を示すブロック図である。
- 【図11】 前記光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム同期信号検出回数との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図12】 前記光ディスク記録再生装置の他の変形例 の構成を示すブロック図である。
- 【図13】 前記光ディスク記録再生装置の他の変形例において、記録レーザパワー値とジッター値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図14】 前記光ディスク記録再生装置のさらに他の変形例の構成を示すプロック図である。
- 【図15】 前記光ディスク記録再生装置のさらに他の変形例において、記録レーザパワー値とデビエーション値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

- 【図16】 前記光ディスク記録再生製置において、記録レーザパワー値とRF信号の振幅値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図17】 前記光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値と変調度との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図18】 前記光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値と反射率との対応関係から設適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図19】 前記光ディスク記録再生装置のさらにその 他の変形例において、最適記録レーザパワー値を決定す る処理を説明するための図である。
- 【図20】 本発明の第2実施形態に係る前記光ディスク記録再生装置の構成を示すブロック図である。
- 【図21】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成要素である制御部の機能構成を示すブロック図である。
- 【図22】 前記第2 実施形態に係る光ディスク記録再 生装置において、記録レーザパワー値とジッター値との 対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を 説明するための図である。
- 【図23】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム 同期信号検出回数との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図24】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値と△フレーム同期信号検出回数値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図25】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とC1エラー値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。
- 【図26】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とΔC1 エラー値との対応関係から最適記録レーザパワー値を決 40 定する処理を説明するための図である。
 - 【図27】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム同期信号検出回数との対応関係から最適記録レーザパワー値を決定する処理の変形例を説明するための図である。
- 【図28】 前記第2実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、記録レーザパワー値とフレーム問期信号検出回数との対応関係から展適記録レーザパワー値を決定する処理の他の変形例を説明するための図である。

(15)

*

特明2002-260230

27

【図29】 本発明の第3実施形態に係る光ディスク記録再生装置の構成要素である制御部の機能構成を示すプロック図である。

【図30】 前記第3実施形態に係る光ディスク記録再生装置によって行われたテスト記録により得られた記録レーザパワー値とβ値との関係の一例を示す図である。

【図31】 前記第3 実施形態に係る光ディスク記録再生装置において、記録レーザパワー値と $\Delta\beta$ 値との対応関係から、最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

【図32】 前記第3実施形態に係る光ディスク記録再生装置の変形例において、最適記録レーザパワー値を決定する処理を説明するための図である。

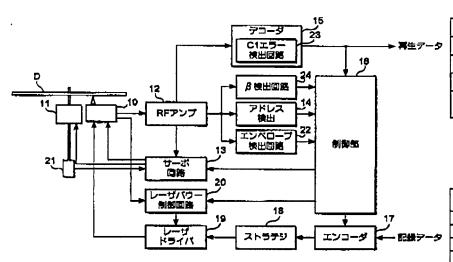
【図33】 光ディスクDにテスト記録を行った領域の 再生信号から得られる記録レーザパワー値と β 値との関係の一例を示す図である。

【符号の説明】

*10……光ピックアップ、11……スピンドルモータ、 12……RFアンプ、13……サーボ回路、14……ア ドレス検出回路、15……デコーダ、16……制御部、 22……エンベロープ検出回路、23……C1エラー検 出回路、24……B検出回路、112……内周側PCA 領域、112a……テスト領域、140a……フレーム 同期信号検出回路、1406……カウンタ回路、160 ……ジッター検出回路、180……デビエーション検出 回路、200 ······ C1エラー好適値情報記憶部、201 …… β 好適値情報記憶部、202……レーザパワー値特 定部、203……レーザパワー範囲特定部、204…… 最適レーザパワー値決定部、220 ·····C1エラー好適 値情報記憶部、221……級適記録レーザパワー値決定 部、300⋯⋯△β値情報記憶部、301⋯⋯β特異点 検出部、302……最適レーザパワー値決定部、D…… 光ディスク

[図1]

【図 4 】



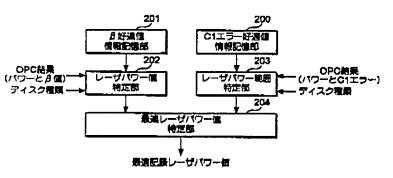
アイスクの複雑	自好漢值情報	
A	0	
В	-1	
C	2	
:	:	

【図5】

No.	スワー	β	C1Error	
1	11.0	-31	98	
2	_ 11.6	-28	98	
3	12.0	-22	82	
4	12.5	-16	10	
5	13.0	-12	2	
5	13.5	-8	0	
7	14.0	-3	0	
8	14.5	1	0	
9	15.0	3	٥	
10	15.5	4	0	
11	15.0	.5	3	
12	18.5	10	12	
13	17.0	14	78	
14	17.5	20	98	
15	18.0	24	98	

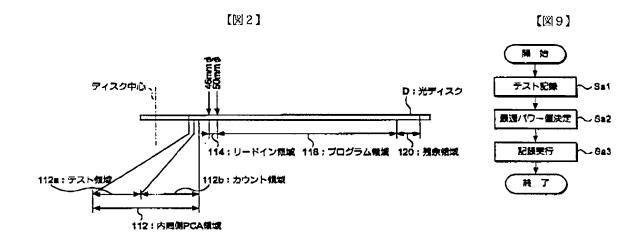
OPC結果

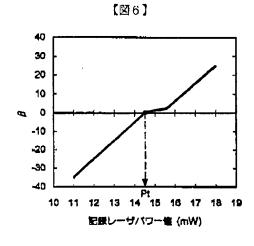
[図3]

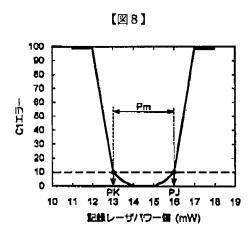


(16)

特別2002-260230







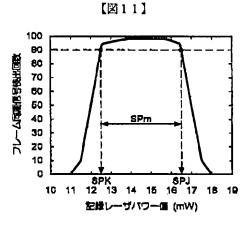
 ディスクの種類
 C1エラー好趣領情報

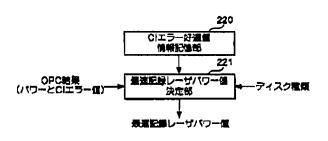
 A
 0 ~ 10

 B
 0 ~ 9

 C
 0 ~ 12

【図7】



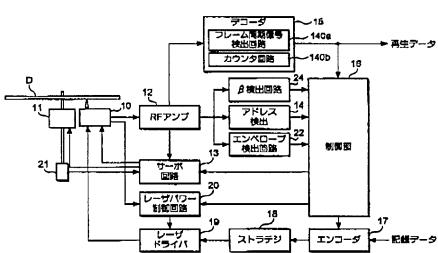


【図21】

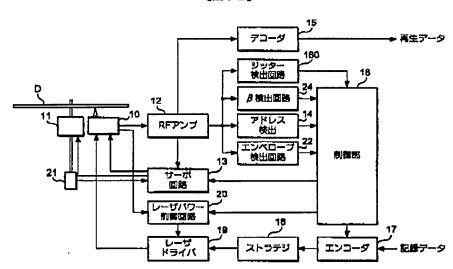
(17)

特別2002-260230

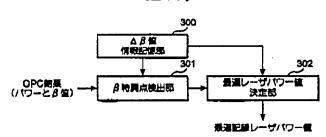




[図12]

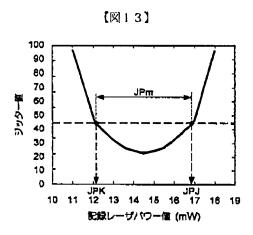


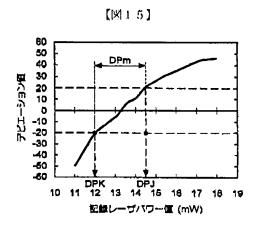
[図29]



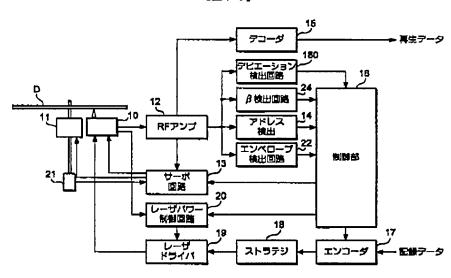
(18)

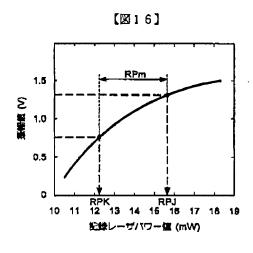
特別2002-260230

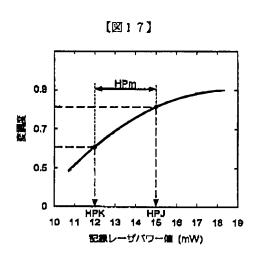




[図14]

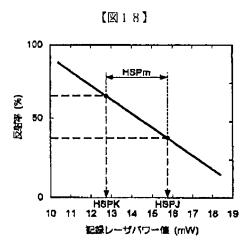


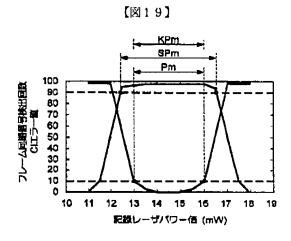


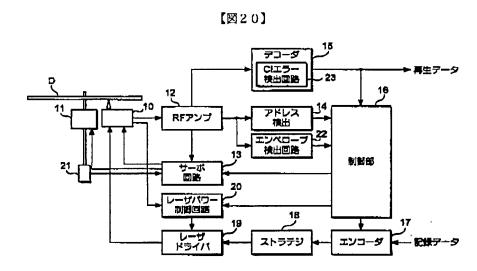


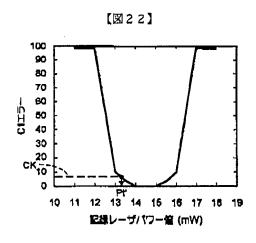
(19)

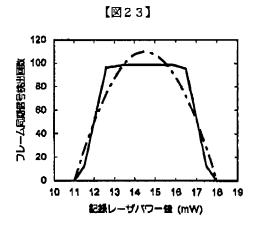
特用2002-260230





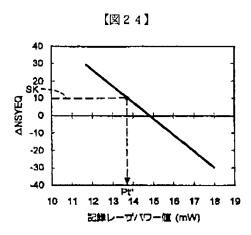


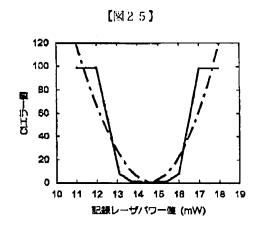


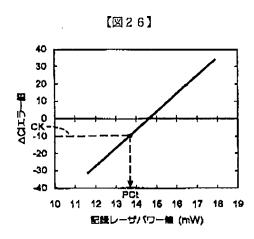


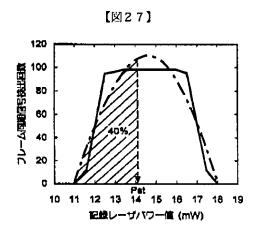
(20)

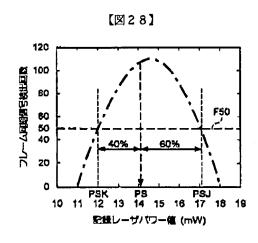
特別2002-260230

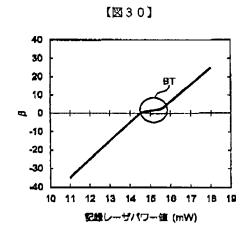












(21)

特別2002-260230

